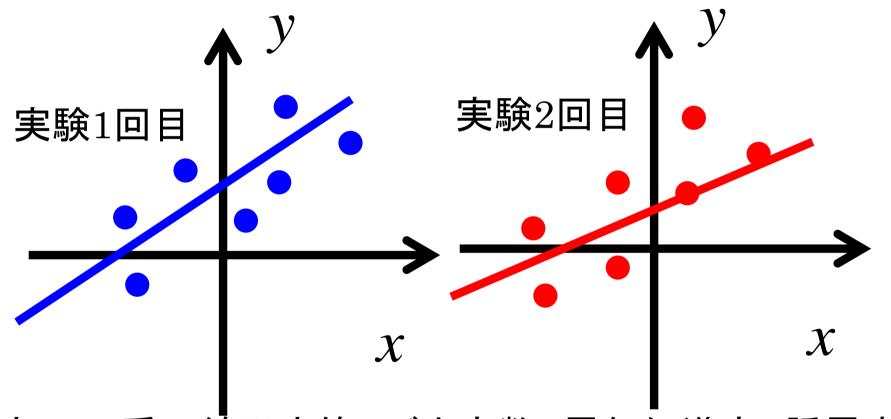
### 計測インフォマティクス

#### 岡田真人

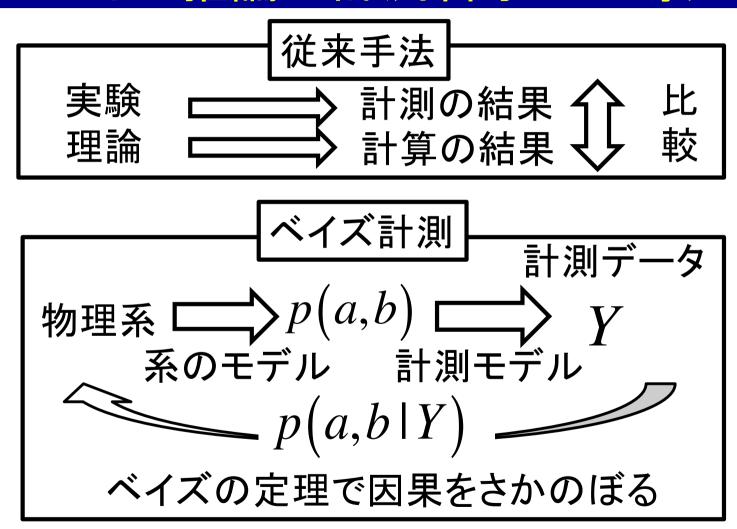
東京大学 大学院新領域創成科学研究科物質・材料研究機構(NIMS) 統合型材料開発・情報基盤部門(MaDIS)

# データのばらつきの評価 データの背後にある物理量の評価



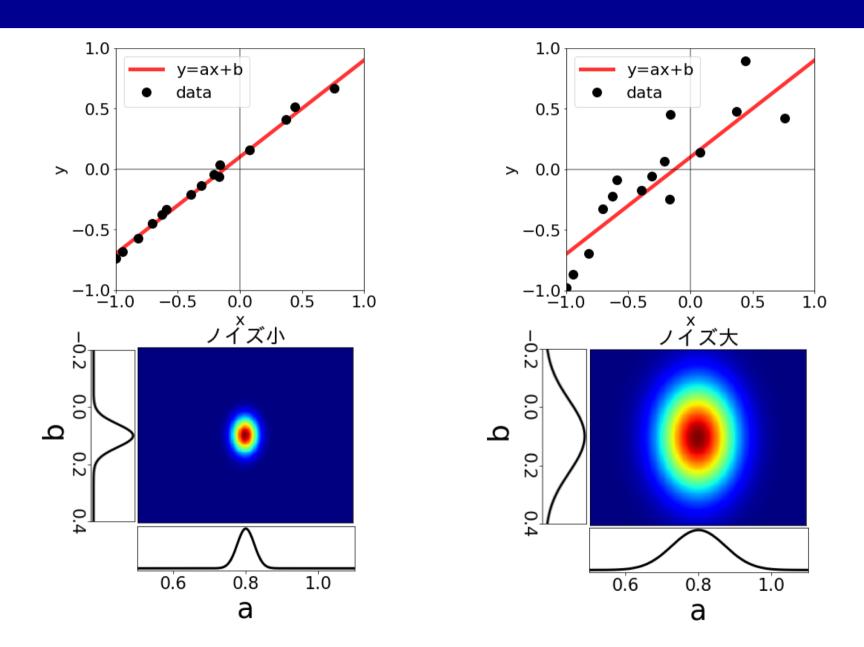
傾きa: 系の線形応答、バネ定数、電気伝導度、誘電率、実験複数回おこなって、a のばらつきを見るこれを1回の実験でももとめられないか  $\rightarrow$  ベイズ推論

#### ベイズ計測 ベイズ推論の計測科学への導入

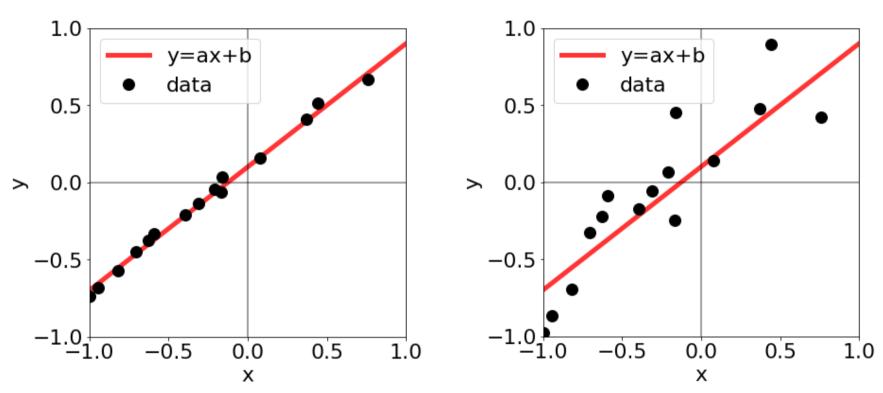


(五十嵐, 竹中, 永田, 岡田, 応用統計学, 2016)

# aとbのベイズ事後確率



### 計測インフォマティクス 材料開発とプロセスの管理(歩留まり)



ばらつきの様子から、プロセスの状態を推定 プロセスパラメータを固定しても、製品はばらつく(歩留まり) 開発だけでなく、プロセス管理、歩留まり・損益にとって重要

## 計測インフォマティクス

- ・材料開発だけでなく、プロセス管理、歩留まり・ 損益にとって重要
- ・ベイズ計測:計測科学へのベイズ推論の導入
- ・データの背後にある物理量の定量的評価と計 測限界の定量的評価
- ・S/N比が低くノイズに埋もれたシグナルの顕在化・高精度解析,直接計測が困難な物理量の抽出